УДК 535.34

# СПЕКТРЫ ДВУХВАЛЕНТНОГО САМАРИЯ В КРИСТАЛЛАХ LaF<sub>3</sub>

© 2015 г. Е. А. Раджабов<sup>1, 2</sup>, В. А. Козловский<sup>1</sup>

E-mail: eradzh@igc.irk..ru

Исследованы оптические спектры и электропроводность кристаллов LaF<sub>3</sub>, содержащих ионы Sm<sup>2+</sup>. Группы линий свечения 560–620, 650–690 и 680–770 нм при температуре 7.9 К обусловлены переходами с уровней  ${}^{5}D_{2}$ ,  ${}^{5}D_{1}$ ,  ${}^{5}D_{0}$  на уровни  ${}^{7}F_{j}$  иона Sm<sup>2+</sup>. Излучательные переходы с уровня  ${}^{5}D_{0}$  характеризуются временем затухания 8.9 мс и температурным тушением в интервале 70–160 К. Обнаружена линейная зависимость электрической проводимости кристаллов от величины полос поглощения ионов Sm<sup>2+</sup>, что вызвано наличием анионных вакансий, компенсирующих недостаточный заряд ионов Sm<sup>2+</sup>. Длинноволновая полоса поглощения при 600 нм, отсутствующая в спектрах возбуждения, обусловлена переходом с 4fSm<sup>2+</sup> на 1s-уровень анионной вакансии. Полосы поглощения с длиной волны менее 520 нм обусловлены переходами 4f–5d в ионах Sm<sup>2+</sup>.

DOI: 10.7868/S0367676515020210

#### **ВВЕДЕНИЕ**

В 60-х годах прошлого века детально исследована спектроскопия ионов Sm<sup>2+</sup> в кристаллах щелочно-земельных фторидов [1, 2] и кристаллах щелочных галоидов. Исследования в основном были направлены на понимание схемы уровней энергии и влияния кристаллического поля, а также на флуоресценцию для лазерных приложений. При низких температурах ионы Sm<sup>2+</sup> обладают эффективным свечением в ближней инфракрасной области (около 700 нм) (переходы  ${}^{5}D_{0}-{}^{7}F_{1}$ ). В кристаллах фторидов Ва и Sr свечение тушится выше 200 К, тогда как в CaF<sub>2</sub> свечение частично сохраняется и при комнатной температуре. Это позволило предложить материал CaF<sub>2</sub>-Sm<sup>2+</sup> в качестве "красного" сцинтиллятора для рентгеновского излучения [5].

Несмотря на то что оптические спектры  $LaF_3$ -Sm<sup>3+</sup> исследованы подробно [3], спектроскопия двухвалентного самария в  $LaF_3$  остается неисследованной. Слабую зеленоватую окраску некоторых выращенных кристаллов  $LaF_3$ -SmF<sub>3</sub> связывали с преобразованием небольшой доли Sm<sup>3+</sup> в ионы Sm<sup>2+</sup> [4]. В то же время *f*-*f*-спектры Sm<sup>2+</sup> в родственных кристаллах LaCl<sub>3</sub>, LaBr<sub>3</sub> и других исследованы достаточно подробно [6]. Поскольку Sm<sup>2+</sup> замещает ион La<sup>3+</sup>, необходим зарядовый компенсатор, природа которого неизвестна [6].

Цель настоящего исследования – спектроскопия оптических переходов (поглощения и свечения), связанных с ионами двухвалентного самария, а также установление природы зарядового компенсатора ионов Sm<sup>2+</sup> в LaF<sub>3</sub>.

## МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Кристаллы LaF<sub>3</sub> выращивали методом Стокбаргера в трехствольном графитовом тигле в вакууме. Несколько процентов CdF<sub>2</sub> добавляли в сырье для очистки от примеси кислорода. Концентрация примеси SmF<sub>3</sub> в шихте была 0.01, 0.1 и 0.3 мол. %. Были выращены кристаллы, содержащие только Sm<sup>3+</sup>, а также кристаллы, в которых существенная доля ионов трехвалентного самария преобразована в двухвалентную форму (далее обозначим их как LaF<sub>3</sub>–Sm<sup>3+</sup> и LaF<sub>3</sub>–Sm<sup>2+</sup>, соответственно). Цвет кристаллов LaF<sub>3</sub>–Sm<sup>2+</sup> изменялся от светло- до темно-зеленого с ростом концентрации самария, кристаллы LaF<sub>3</sub>–Sm<sup>3+</sup> были бесцветными.

Спектры поглощения в области 190–3000 нм измеряли на спектрофотометре Perkin-Elmer Lambda-950, спектры свечения и спектры в области вакуумного ультрафиолета до 120 нм измеряли на лабораторной установке с использованием монохроматоров ВМР2 (115–300 нм) и МДР2. Источник вакуумного ультрафиолета – разрядная дейтериевая лампа L7292 (Hamamatsu), приемником излучения был ФЭУ142.

Электрическая проводимость измерена на переменном токе на частоте 1 кГц при напряжении 4 В при комнатной температуре. Контакты наносили токопроводящим клеем "Контактол" на серебре. Переменное напряжение подавалось на последовательно соединенные ячейку с кристаллом и нагрузочное сопротивление 1 МОм – входное сопротивление осциллографа Rigol 1202. Наименьшая измеряемая аппаратурой проводи-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии имени А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутск.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет".



**Рис. 1.** Спектры поглощения ионов Sm<sup>2+</sup> в кристаллах LaF<sub>3</sub>–0.01% SmF<sub>3</sub> при температурах 7 (сплошная линия) и 295 К (штриховая линия). На врезках показана тонкая структура линий поглощения. В спектрах LaF<sub>3</sub>, содержащих только Sm<sup>3+</sup>, не наблюдались полосы поглощения в этой области.

мость была около  $10^{-9}$  Ом<sup>-1</sup> · см<sup>-1</sup>, что позволяло достаточно точно измерять проводимость LaF<sub>3</sub> на уровне  $10^{-6}$  Ом<sup>-1</sup> · см<sup>-1</sup> и более.

### РЕЗУЛЬТАТЫ

#### Оптические спектры

В спектре поглощения  $LaF_3-Sm^{2+}$  наблюдались широкая бесструктурная полоса с максимумом около 600 нм и ряд полос при длинах волн менее 480 нм со слабо выраженной структурой при низких температурах (рис. 1). Наблюдалась двойная линия около 470 нм и линия около 690 нм (см. рис. 1). Все полосы пропорционально увеличивались с ростом концентрации  $Sm^{2+}$ . Такой же по форме, но значительно меньший по оптической плотности спектр поглощения появлялся после облучения кристаллов  $LaF_3-Sm^{3+}$  рентгеновским излучением.

В спектрах свечения при возбуждении светом лазера 405 нм при 7.9 К наблюдался ряд узких линий в диапазоне длин волн 500—900 нм, с линией максимальной интенсивности 698.5 нм (рис. 2). Для ионов самария  $Sm^{2+}$  весь спектр свечения можно разделить на три группы линий. Расстояния между линиями в группе соответствуют известным расстояниям между уровнями <sup>7</sup> $F_i$  иона

Sm<sup>2+</sup> в других кристаллах [6]. Группы линий можно с уверенностью приписать переходам с уровней  ${}^{5}D_{2}$ ,  ${}^{5}D_{1}$ ,  ${}^{5}D_{0}$  на уровни  ${}^{7}F_{j}$  иона Sm<sup>2+</sup> (см. рис. 2). Свечение с уровня  ${}^{5}D_{0}$  характеризуется временем затухания 8.9 мс при 7.5 К.

Положение 4*f*-уровней иона Sm<sup>2+</sup> можно сравнить с системой уровней изоэлектронного иона Eu<sup>3+</sup>, уровни которого известны во многих кристаллах (рис. 3). Основное состояние  ${}^{7}F_{0}$ , первые возбужденные уровни  ${}^{7}F_{1}-{}^{7}F_{6}$ , возбужденные состояния в видимой области –  ${}^{5}D_{0}-{}^{5}D_{4}$ . Для кристаллов LaCl<sub>3</sub> известны положения уровней Eu<sup>3+</sup> –  ${}^{5}D_{0}-{}^{5}D_{3}$  [6]. Энергии уровней Sm<sup>2+</sup> в кристаллах LaF<sub>3</sub> и LaCl<sub>3</sub> близки и примерно на 20% меньше энергий уровней Eu<sup>3+</sup> в LaCl<sub>3</sub> (см. рис. 3).

Температурная зависимость тушения линий  $({}^{5}D_{2}, {}^{5}D_{1}, {}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{0})$  при постоянной скорости нагрева 10 К/мин имеет как минимум три этапа — 20–30, 50–70 и 115–160 К. Этапы тушения обусловлены взаимодействием уровней между собой и безызлучательным переходом на основное состояние.

В спектрах возбуждения свечения  $Sm^{2+}$  при температуре 80 К наблюдаются полосы при 485, 415 и 330 нм. Эффективность возбуждения резко уменьшается при длинах волн больше 500 нм, и



**Рис. 2.** Спектры свечения ионов Sm<sup>2+</sup> в кристаллах LaF<sub>3</sub>-0.01 SmF<sub>3</sub> при температуре 7.9 К. Левая часть спектра увеличена в 30 раз. Над линиями показаны группы переходов  ${}^{5}D_{j} - {}^{7}F_{j}$  с сохранением верхних и нижних символов.

свечение Sm<sup>2+</sup> не было обнаружено при возбуждении светом лазера 532 нм. Полосы возбуждения и поглощения в области менее 500 нм несомненно относятся к переходам 4f-5d в ионах Sm<sup>2+</sup>.

#### Электропроводность

Поскольку двухвалентный ион самария имеет заряд меньше заряда лантана, для сохранения электрической нейтральности требуется избыточный положительный заряд. Первоначально предполагалось, что компенсация заряда в кристаллах LaCl<sub>3</sub>-Sm<sup>2+</sup> может осуществляться междоузельным положительным ионом или переносом электрона с ближайшего галоида на Sm<sup>2+</sup> [6]. При исследовании кристаллов LaF<sub>3</sub> с примесью двухвалентных щелочно-земельных металлов Ca<sup>2+</sup>, Sr<sup>2+</sup>, Ва<sup>2+</sup> однозначно установлено, что зарядовыми компенсаторами являются вакансии фтора [8, 9]. Добавление двухвалентных примесей приводит к увеличению ионной проводимости [8], появлению пиков на кривой термостимулированной деполяризации, диэлектрических потерь [8] и расщеплению пиков в спектрах ядерного магнитного резонанса  ${}^{19}F[9]$ . Наблюдаемые явления вызваны миграцией анионных вакансий. С учетом этого можно предположить, что зарядовым компенсатором двухвалентного самария в кристаллах фто-



**Рис. 3.** Диаграмма уровней энергии ионов  $Eu^{3+}$  в LaCl<sub>3</sub> [6] и Sm<sup>2+</sup> в кристаллах LaCl<sub>3</sub> [12], LaF<sub>3</sub>. В ионах Sm<sup>2+</sup> энергия термов уменьшается на 18–20% по отношению к энергии одноименных термов Eu<sup>3+</sup>.



**Рис. 4.** Зависимость электропроводности кристаллов  $LaF_3-Sm^{2+}$  от оптической плотности в полосе поглощения при 570 нм для образцов толщиной 3 мм. Рядом с экспериментальными точками указана концентрация примеси  $SmF_3$ , добавленной в шихту.

ристого лантана, вполне вероятно, может быть анионная вакансия.

Особенностью LaF<sub>3</sub> является высокая электрическая проводимость беспримесных кристаллов при комнатной температуре, которая составляет величину около 10<sup>-6</sup> Ом<sup>-1</sup> · см<sup>-1</sup> [10]. Проводимость фторида лантана на несколько порядков больше проводимости щелочно-земельных фторидов. Многочисленными исследованиями установлено, что проводимость LaF<sub>3</sub> обусловлена миграцией вакансий фторов [8, 9, 10]. При введении двухвалентных ионов Ba, Sr, Ca проводимость LaF<sub>3</sub> значительно увеличивается, что вызвано образованием при выращивании кристалла зарядокомпенсирующих анионных вакансий. С увеличением концентрации Ва<sup>2+</sup> изотермическая проводимость LaF<sub>3</sub> увеличивалась и выходила на насыщение при концентрации бария около 8% [11]. Таким образом, по величине электрической проводимости можно судить о концентрации анионных вакансий. Вследствие сильной контактной поляризации кристаллов LaF<sub>3</sub> [11] электрическую проводимость измеряют на переменном токе.

Проводимость выращенных нами беспримесных кристаллов LaF<sub>3</sub> была  $(0.4-1.2) \cdot 10^{-6}$  Om<sup>-1</sup> · cm<sup>-1</sup> в зависимости от исходного сырья. Величина проводимости слабо зависела от концентрации ионов Sm<sup>3+</sup>. С увеличением концентрации двухвалентного самария проводимость кристаллов монотонно увеличивалась. Обнаружена линейная зависимость величины проводимости кристаллов от величины оптического поглощения ионов Sm<sup>2+</sup> (рис. 4).

Эти факты — весомое доказательство компенсации заряда Sm<sup>2+</sup> вакансией фтора. Вследствие значительного кулоновского притяжения разноименных зарядов можно полагать, что подавляющая часть положительно заряженных вакансий фтора расположена в непосредственной близости от эффективно отрицательно заряженных ионов Sm<sup>2+</sup>.

### Расчеты

Для оценки влияния уровней соседней анионной вакансии на оптические переходы в Sm<sup>2+</sup> были проведены неэмпирические расчеты оптических переходов небольшого кластера кристалла LaF<sub>3</sub>. Ненарушенный кластер состоял из центрального фтора и ближайших сфер окружающих ионов – La<sub>4</sub>F<sub>8</sub> с зарядом 4+. Волновые функции La и F взяты из базиса LANL2DZ, волновые функции самария – из базиса SDD, в котором волновые функции f-орбиталей представлены более полно. Расчеты производились с использованием лицензионного пакета квантовохимических программ "Gaussian03" [16] методом функционала плотности (DFT). Оптические переходы рассчитывались методом TDDFT. В кристаллической решетке LaF<sub>3</sub> смешанные слои ионов La и F перемежаются двумя слоями фтора. Начало координат выбрано на ионе фтора, поскольку волновые функции F-центра диффузны, и для правильной их передачи нужно применять несколько слоев ближайшего окружения. Координаты ионов решетки LaF<sub>3</sub> взяты из статьи [17]. Расчет F-центра показал, что в запрещенной зоне появляется локальный уровень, занятый одним электроном. Оптические переходы F-центра находятся в области 2-3.5 эВ (сила осциллятора около 0.2), что довольно близко к экспериментальным значениям 1.9, 2.1, 2.7 эВ [18]. Замена ближайшего к вакансии иона лантана на самарий приводит к оптическому спектру, состоящему из полос около 1400, 1300 нм и максимальной при 900 нм, а также группы полос в диапазоне 480-300 нм. Длинноволновые полосы обусловлены переходами с  $4f^6$ состояний самария на уровень анионной вакансии. В коротковолновых полосах вклад переходов  $4f^6-4f^55d^1$  в ионе Sm<sup>2+</sup> становится существенным.

### ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Длинноволновая полоса возбуждения свечения  $Sm^{2+}$  наблюдалась нами при 485 нм, что соответствует оценкам [7], по которым длинноволновые переходы  $4f^6-4f^55d^1$  в ионах  $Sm^{2+}$  в LaF<sub>3</sub> должны наблюдаться около 490 нм. В связи с этим природа полосы поглощения около 600 нм, величина которой пропорциональна величине других самариевых полос, остается непонятной.

279

Как известно анионная вакансия создает уровни в запрещенной зоне кристалла, на которые может переходить или захватываться электрон. Подобные переходы с уровня примеси на состояния соседней анионной вакансии наблюдались ранее для центров кислород-вакансия в кристаллах щелочных и щелочно-земельных галоидов [14, 15]. Поскольку и уровень F-центра (анионной вакансии, захватившей электрон), и основной уровень Sm<sup>2+</sup> находятся глубоко в запрещенной зоне, то ответ на вопрос, какая конфигурация центра будет основной (Sm<sup>3+</sup> – F-центр или Sm<sup>2+</sup> – вакансия) нетривиален. Однако те факты, что мы наблюдаем линии свечения Sm<sup>2+</sup> и увеличенную проводимость, несомненно, доказывают, что основным состоянием является конфигурация Sm<sup>2+</sup> – вакансия. Тогда ближайшим по энергии возбужденным уровнем будет уровень анионной вакансии.

Рассмотрим возможную схему орбиталей центра Sm<sup>2+</sup> – вакансия фтора. В основном состоянии центра все шесть внешних электронов располагаются на 4f атомных орбиталях иона Sm<sup>2+</sup>. Это обусловлено тем фактом, что 4*f*-уровни Sm<sup>2+</sup> находятся ниже по энергии в запрещенной зоне, чем уровень анионной вакансии. Первая полоса поглощения обусловлена переносом электрона на уровень вакансии, а последующие полосы обусловлены переносом на 5d-состояния иона Sm<sup>2+</sup>. Отсутствие линий свечения Sm<sup>2+</sup> при возбуждении в длинноволновую полосу поглощения, очевидно, связано с значительной релаксацией первого возбужденного состояния. Предварительные расчеты квантовых кластеров LaF<sub>3</sub>-Sm<sup>2+</sup> подтверждают качественную схему молекулярных орбиталей центра Sm<sup>2+</sup> – анионная вакансия.

Наиболее глубоко в запрещенной зоне кристалла LaF<sub>3</sub> находятся основные состояния двухвалентных ионов Sm<sup>2+</sup> (2.5 эВ от дна зоны проводимости), Eu<sup>2+</sup> (3.7 эВ) и Yb<sup>2+</sup> (3.3 эВ) [7], поэтому образование центров двухвалентный ион — анионная вакансия с подобной схемой уровней следует ожидать также для ионов Eu<sup>2+</sup> и Yb<sup>2+</sup>.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие основные выводы:

• низкотемпературные линейчатые спектры свечения кристаллов  $LaF_3$ -Sm<sup>2+</sup> обусловлены группами переходов с уровней  ${}^5D_2$ ,  ${}^5D_1$ ,  ${}^5D_0$  на уровни  ${}^7F_i$  в ионах Sm<sup>2+</sup>;

• зарядовым компенсаторами ионов Sm<sup>2+</sup> являются анионные вакансии, находящиеся в ближайшем окружении примесных ионов; • разрешенные оптические переходы электронов с 4*f* оболочки ионов самария на 1*s*-уровень вакансии обуславливают длинноволновую полосу поглощения при 600 нм, а переходы на уровни 5*d* оболочки самария обусловливают полосы поглощения с длиной волны менее 500 нм.

Авторы выражают благодарность за консультации по измерению и пробные измерения проводимости на постоянном токе кристаллов фтористого лантана доценту кафедры экспериментальной физики Иркутского государственного университета Л.И. Щепиной.

Часть результатов настоящего исследования получены с использованием оборудования Байкальского аналитического центра коллективного пользования СО РАН.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Wood D.L., Kaizer W. // Phys.Rev. 1962. V. 126. P. 2079.
- Каплянский А.А., Феофилов П.П. // Оптика и спектроскопия. 1962. Т. 12. С. 493.
- Carnall W., Goodman G.L., Rajnak K., Rana R.S. // J. Chem. Phys. 1989. V. 90. P. 3443.
- Weller P.F. and Kucza J.A. // J. Appl. Phys. 1964. V. 35. H. 1945.
- Dixie L., Edgar A., Bartle C. // Nucl. Instrum Methods. A. 2014 V. 753. P. 131.
- 6. *Dieke G.H.* Spectra and energy levels of rare earth ions in crystals. New York, London, Sydney, Toronto: Intersci. Publ., 1968. 401 p.
- 7. Dorenbos P. // J. Lumin. 2013. V. 135. P. 93.
- Roos A., Buws M., Wapenaar K.E.D., Schoonman J. // J. Phys. Chem. Sol. 1985. V. 46. P. 655.
- Privalov A.F., Vieth H.-M., Murin I. V. // J. Phys.: Condens. Matter. 1994. V. 6. P. 8237.
- 10. *Sher A., Solomon R., Lee K., Muller M.W.* // Phys. Rev. 1966. V. 144. № 2. P. 593.
- Roos A., Pol F.C.M. Van de, Kleim R, Shoonman J. // Solid State. Ionics. 1984. V. 13. P. 191.
- Dieke G.H., Sarup R. // J. Chem. Phys. 1962. V. 36. P. 371.
- Kumar U.V., Rao D.R., and Venkateswarlu P. // J. Chem. Phys. 1977. V. 66. P. 2019.
- 14. Егранов А.В., Раджабов Е.А. // Спектроскопия кислородных и водородных примесных центров в щелочно-галоидных кристаллах. Новосибирск: Наука, 1992. 159 с.
- Mysovsky A.S., Sushko P.V., Radzhabov E.A., Reichling M., Shluger A.L. // Phys. Rev. B Condens. Matter. 2012. V. 84 064133.
- 16. *Frisch M.J., Trucks G.W., Schlegel H.B. et al.* Gaussian 03 (Revision E.1). Gaussian Inc., Pittsburgh PA. 2007.
- 17. Schlyter K. // Arkiv For kemi. 1953. T. 5. № 1. C. 73.
- Radzhabov E., Nepomnyashikh A.I. // Proc. Int. Conf. Inorganic Scintillators and Their Applications SCINT95, Delft, Netherlands: Delft Univ. Press, 1995. P. 189.